PAT-NO:

JP360226042A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60226042 A

TITLE:

INFORMATION GLASS SUBSTRATE AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE:

November 11, 1985

#### INVENTOR-INFORMATION:

COUNTRY

MATSUDAIRA, TAKAO SUZUKI, HISANORI

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HOYA CORP N/A

APPL-NO:

JP59082007

APPL-DATE: April 25, 1984

INT-CL (IPC): G11B007/26

US-CL-CURRENT: <u>369/111</u>, <u>369/275.1</u>, <u>427/534</u>

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To enable formation of a rugged information layer having high uniformity by forming silicon nitride on one main plane of a glass substrate and subjecting said nitride to dry etching.

CONSTITUTION: The silicon nitride layer 2 and photoresist 3 are formed on the disk-shaped soda lime glass substrate 1. Laser light is irradiated according to an information signal to said substrate 1 while the substrate is rotating to form a resist pattern 4. The layer 2 is subjected to plasma etching with the pattern 4 as a mask by which ruggedness is formed thereon and an information layer 5 is thus formed. The sodium ions from the substrate 1 do not diffuse into the silicon nitride 2 unlike silicon oxide and therefore the formation of the exact ruggedness meeting the pattern 4 with good reproducibility is made possible.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

# ⑩ 日本 国 特 許 庁(J P)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-226042

@Int\_Cl.4

⑪出 願

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月11日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 有 発明の数 2 (全4頁)

**劉発明の名称** 情報ガラス基板およびその製造方法

②特 願 昭59-82007

**塑出 願 昭59(1984)4月25日** 

の発 明 者 松 平 他 家 夫の発 明 者 鈴 木 久 則

東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 株式会社保谷硝子内東京都新宿区西新宿1丁目13番12号 株式会社保谷硝子内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

⑩代 理 人 弁理士 山川 政樹 外2名

ホーヤ株式会社

明 細 誓

1. 発明の名称

情報ガラス基板およびその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1)デイスク状のガラス基板と、このガラス基板の 一主面上に設けたシリコン窒化物からなる凹凸状 の情報層とを備えたことを特徴とする情報ガラス 基板。

(2)デイスク状のガラス基板の一主面上にシリコン 化合物層を形成する工程と、ドライエッチング法 を用いて上記シリコン窒化物層に所望の凹凸を設 けて情報層を形成する工程とを含む情報ガラス基 板の製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、光メモリデイスクや光磁気デイスク、 ビデオデイスク、コンパクトデイスク等の情報配 録用基板として、あるいはこれらの情報配録用基 板を製造するための情報原盤として用いられる情 報ガラス基板およびその製造方法に関する。

#### 〔従来技術〕

従来上述した各種メモリディスクは、例えば次 のようにして形成されている。まず、ガラス基板 の一主面上にフォトレジストを盤布し、次に強度 変調されたレーザ光を思射し、その後現像すると とによつて所望のレジストバターンを形成し情報 原盤とする。次いで、レジストパターンを有する 主面に導電性をもたせるために銀等の金属薄膜を コートした後厚さ約0.3 22のニツケルメツキを施 **す。とのニッケル層を情報原盤から剝離してマス** メー盤を作り、次いでその表面部を重クロム酸な どで酸化し、再びニッケルをメッキした後そのニ ツケル層を剥離してマザー盤とする。その後との マザー盤を用いて上述したと同様の方法でスタン パーを作る。とのスタンパーとガラス基板との間 に樹脂を入れ、熱または紫外線などにより硬化さ せてスタンパーの凹凸を転写し、情報記録用基板 を形成する。ととで、上記凹凸は情報記録用トラ ックを構成する案内溝および位置決め用のブレグ ループとして用いられるものであり、例えば上述 した情報記録用基板の樹脂層の凹凸面に各種記録 用薄膜および保護層を形成しさらに必要に応じて 記録情報の高密度化,長寿命化をはかるためにと のような基板を情報記録層が内側となるよう2枚 張り合せて、メモリデイスクが形成される。

しかしながら、とのような方法では、スタンパー上の欠陥がそのまま樹脂層に転写されるため、 欠陥のないスタンパーを作る必要があるが、まず 情報原盤を作る段階で、500~1500Åの厚さのフォトレジストを均一に途布することが困難である ばかりでなくでき上つたフォトレジスト膜も強度 的に弱いという欠点があつた。

このようなフォトレジストを用いる代りに、ガラス基板上に形成したシリコン酸化物層に凹凸を設けて情報原盤とすることも提案されている(特開的59-3731号公報)。ところが、通常情報原盤には価格の点からソーダライムガラスが用いられるが、このソーダライムガラス基板上にシリコン酸化物層を蒸着法あるいはスパッタリング法等で形成した場合、ガラス基板内部に含まれるナト

リウムイオンがシリコン酸化物層内に拡散してくるために、CF4等の気体を用いたドライエッチング法によつて微細な凹凸を制御性良く形成するととが困難となる問題を有する。特に、エッチング速度はナトリウムイオンの濃度に大きく影響されるため、均一な深さの凹凸を形成することは困難である。

また、とのよりにして形成した情報原盤、さらにそれから形成したスタンパーを用いて情報記録用基板を作る段階でも、樹脂層を均一に形成しなければならないとと、特に被屈折等の影響を小さくして光学的に均一な層を形成しなければならないととなど製造して確に転写しなければならないととなど製造上種々の困難があつた。

#### 〔発明の目的および構成〕

本発明はとのような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、情報原盤や情報配録用基板として用いられる均一性の高い凹凸情報層を有し、耐湿・耐候性にすぐれ機械的強度の高い情報ガラス

基板およびその製造方法を提供することにある。 とのような目的を選成するために、本発明による情報ガラス基板は、デイスク状のガラス基板の 一主面上にシリコン窒化物からなる凹凸状の情報 届を設けたものである。

また、このような情報ガラス基板を得るために、本発明による情報ガラス基板の製造方法は、ガラス基板上にシリコン窒化物層を形成した後、ドライエッチング法によつて所望の凹凸を形成するものである。以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。

# 〔寒施例〕

第1図〜第4図は本発明の一実施例を示す工程 断面図である。まず、外径200mm,内径15mm, 厚さ10mmのデイスク状のソーダライムガラス基 板1に、真空蒸着法またはスパッタリング法によ つて2000Åの一定の膜厚を有するシリコン盤化物 層2を形成する。その後、シラザン処理を施して レジストとの付着力を強めた上で、この基板上に フオトレジスト、例えばAZ1350(米国Hoechat 社 製)3 を 0.4~4 μm 塗布し、ブリベークを行なり (第1図)。

次に、この基板を回転させながら、0.6~1μm の径に集光したレーザ光を情報信号に従つて照射 してフォトレジストを感光し、次いで現像を行な つて、レジストパターン4を形成する(第2図)。

さらに乾燥およびポストペークを行なつた後、 上記レジストバターン 4をマスクとしてプラズマ エッチングを行ない、シリコン窒化物層 2 に凹凸 を形成して情報層 5 とする(第 3 図)。

ブラズマエツチングは、平行平板形プラズマエッチング装置を用い、分圧 0.2 Torr の酸素ガスと 分圧 0.1 Torr の CF4 ガスとの混合ガス中、高周波 出力 200W(0.44W/cd)の条件で行なつた。エッチング架さは、後にメモリディスクの情報配録用トラックへの情報の配録をよびその再生に用いられるレーザ光の波長を ↓、メモリディスク基板の屈 折率を n とすると、およそ ↓/4 n または ↓/8 n とする必要があり、本実施例では 1300~1400 Å とした。シリコン酸化物と異なりシリコン強化物中

にはガラス基板 1 からのナトリウムイオンが拡散 しないため、フォトレジストパターンに従つて正 確な凹凸を再現性良く形成することができる。

ととで、はじめシリコン銀化物層 2 を厚く形成 し、凹部が所定の深さに達した時点でエッチング を終了するように、つまりハーフェッチングを行っ なりよりにしたため、上記凹部の深さをエッチン グ時間等により所望の値に制御する必要がある。 エッチング深さを制御する他の方法としては、は じめから、シリコン盤化物層2の厚さを必要なエ ツチング深さと同等の値に制御しておき、下地が 露出するまでエッチングを行なり方法があり、と の方法では下地に含まれるナトリウムイオンのた めに下地のエッチング速度がきわめて小さくなり、 下地は実質的にエッチングされないため、ドライ エッチング装置の性能上シリコン窒化物層のエッ チング速度に部分的な差異が生するような場合に は、それに影響されずに均一な深さが得られる利 点がある。

とのようにして凹凸状の情報層5を形成した後、

アセトンなどの有機溶剤あるいは機硫酸で残つた レンストパターン 4 を除去して情報原盤が完成す る(第4図)。

上記工程中、フォトレジスト3の付着力を高めるために、シリコン窒化物層2を形成したガラス基板1をシラザン処理したが、同様の目的のためにはクロム等の薄膜を形成し、その上にレジストをコートする方法も有効である。また、フォトレジスト3をレーザー光で直接感光させてバターニングする方法を用いたが、もちろん、フォトマスクを用いて露光を行なつてもよい。

さらに、シリコン窒化物層 2 の形成方法としては、上述した真空蒸着法やスパッタリング法の他に、イオンブレーテイング法や CVD法等も用いることができる。

また、シリコン盤化物層2をエッチングするために平行平板形プラズマエッチング装置を用いたが、円筒形プラズマエッチング装置等を用いてもよいことは貫りまでもない。また、エッチングガスとしてエッチング条件を安定にするために酸素

と CH.との混合ガスを用いたが、 CF. 単独のガス でもよく、さらに CF.の代りに CHF., CzF.等の 他のフツ素系のガスでもよい。また、酸素の代り に窒素,水素等を安定化のために混合してもよい。

また、レジスト除去方法としては、上述したよ うな優式法の他に、酸素ガスを主成分とするブラ ズマアッシング法を用いてもよい。

上述した実施例は、本発明を情報原盤に適用した例であり、とのようにして形成した情報原盤を 用いて従来と同様にスタンパーを形成し、樹脂層 に凹凸を転写して情報記録用基板を形成すること ができる。

この際、本発明による情報原盤は、凹凸情報層が従来のような軟らかいレジストではなく融密で硬いシリコン窒化物でできているため、傷つきにくく、かつ洗浄によつて凹凸情報層が剝離することもないので、情報層の欠陥の原因となるほこり等を容易に除去することができ、高品質のスタンパーを作ることができる。

また、上述したような本発明の構造と方法を情

報記録用基板自体に適用することにより、容易に、 きわめて均一性の高い凹凸情報層を有する情報記 録用基板を形成することができる。すなわち、例 えば外径 200 mm, 内径 15 mm, 厚さ 1.2 mm のソーダ ライムガラス基板を出発材料として、シリコン鍵 化物を成膜した後ドライエッチング法によりでレ グループ用の凹凸層を形成する工程により情報記 録用基板を形成することができる。

この場合、凹凸状の情報層は、従来のよりな有 関樹脂からなる凹凸情報層に比較して耐湿性の高 い無機材料によつて形成されることとなり、はる かに耐候性にすぐれた情報記録用基板を得ること ができる。

なお、このように直接情報配録用基板として製造する場合には、シリコン窒化物層のエッチングを下地のソーダライムガラス基板が露出するまで行なう場合には、例えば凹凸を設けた情報層とその上に形成される記録媒体との間にアルミニウム酸化物、シリコン化合物などを介在させて記録媒体中へのナトリウムイオンの拡散を防止すること

## 特開昭60-226042(4)

により、情報配録用基板の長寿命化が容易に達成 できる。

また、エッチング方法としてブラズマエッチング法を用いた場合について説明したが、リアクティブエッチング法,スパッタエッチング法,あるいはイオンビームエッチング法など他のドライエッチング法を用いても、容易に、かつ再現性良く凹凸を形成することができる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、ガラス 基板の一主面上にしてシリコン盤化物からなる凹 凸状の情報層を設けたことにより、安価なソーダ ライムガラスを用いながら、しかもナトリウムイ オンの拡散を防いでブラズマエッチングにより、 均一性の高い凹凸情報層を有ししかも機械的強度 の高い情報原盤や、同じく均一性の高い凹凸情報 層を有ししかも耐久性にすぐれた情報配録用基板 を容易に得ることができる。特に後者については、 スタンパー等が不要となり製造工程が簡略化され るとともに、その後メモリデイスクとして完成し た後も、ガラス基板からのナトリウムイオンによる配録媒体の劣化を防止するととが可能であると いう利点を有する。

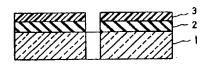
## 4. 図面の簡単を説明

第1図ないし第4図は本発明の一実施例を示す 工程断面図である。

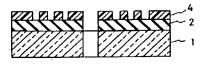
1・・・・ソーダライムガラス基板、2・・・・シリコン窒化物層、3・・・・フォトレジスト、4・・・・レジストパターン、5・・・・情報層。

特許出願人 株式会社 保 谷 硝 子 代 理 人 山 川 政 樹(ほか2名)

#### 第1图



第2図



第3四



腐4図

